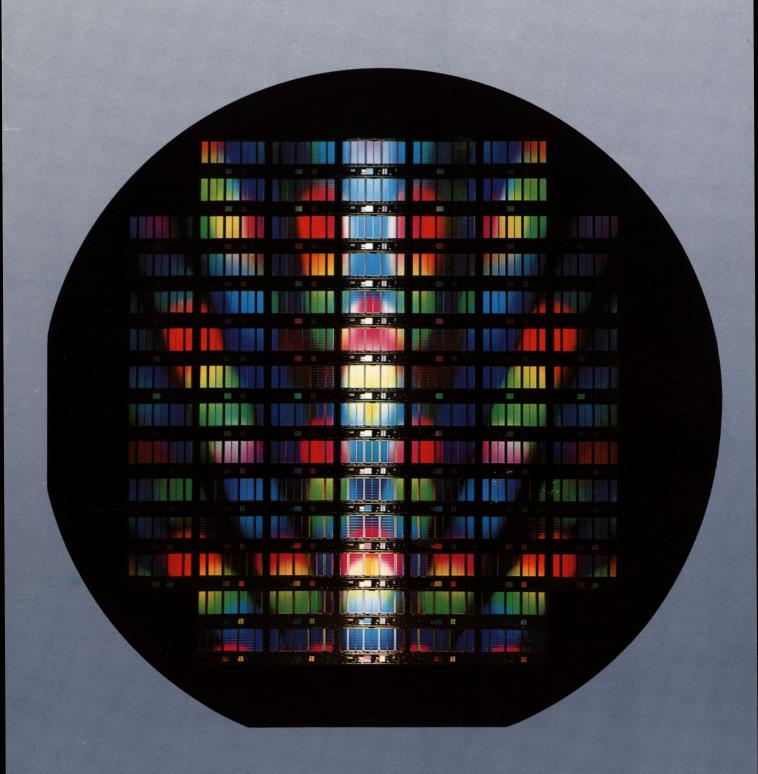
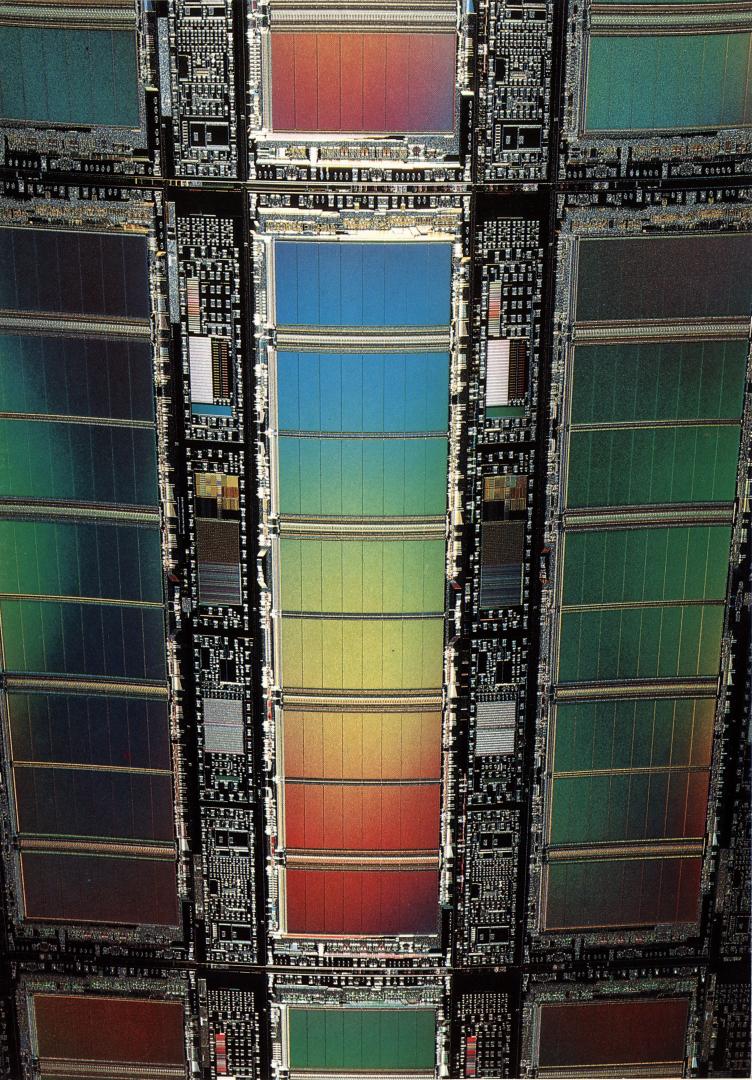
CARLZEISS ZEISS elektronische Bauelemente U 61000 DC

1-Megabitspeicherschaltkreis, dynamisch







Kurzcharakteristik

- Dynamischer Schreib-/Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff
- Speicherorganisation: 1.048.576 × 1 Bit
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit, geringe Verlustleistung
- TTL- und CMOS-Kompatibilität der Ein- und Ausgänge
- Tristate-Ausgangsstufen
- Betriebsspannung: 5V ± 10%
- 512 Refreshzyklen; Refreshzeit 8 ms
- Betriebs- und Refresharten:
 READ CYCLE
 EARLY WRITE CYCLE
 READ-WRITE CYCLE
 FAST PAGE MODE (READ und WRITE)
 FAST PAGE READ-WRITE
 RAS ONLY REFRESH
 CAS BEFORE RAS REFRESH
 HIDDEN REFRESH (READ und WRITE)
 CAS BEFORE RAS COUNTER TEST
- Gehäuse: 18polig DIP (Bauform A1HA nach TGL 26713/02), Gehäuse in Aufsetztechnik (SOJ) in Vorbereitung
- Kompatibel zu internationalen
 Vergleichstypen, z. B.
 TC 511000 (Toshiba)
 HYB 511000 (Siemens)



VEB Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden Betrieb des Kombinates VEB Carl Zeiss JENA

Carl-Zeiss-Straße 1 Jena DDR-6900 Chipfoto des 1 Megabit - dRAM - Schaltbeises U 61000.

Mit fremdlicher Unterstützung des VEB (arl Zeiss Jena, Zentrum für Forschung und Technologie der Mikroelektronik Dresden.

Chipanallproblefo: Bitte Veröffentlichungsgenehmigung
2x57 = 10 einholen über;

2887 = 10 Cinholen Whet: + 7×10 = 70

Tr. Jens Knobloch

ZMD, Hamptable 2 prederent of

Tel. 0051 - 588 420.